



GERÄTELISTE CHEMISCHES- / PHYSIKALISCHES LABOR



Wir verfügen über fundiertes Know-how und eine umfassende Geräteliste, um selbst mit den grössten Herausforderungen in der Messtechnik umzugehen.

Infrarot Spektrometer	Technische Daten	Anwendungsbereich
	 Perkin Elmer Spectrum 65 Fest- und Flüssigproben messbar Aufnahmebereich (Wellenzahl): 4000 cm-1 bis 600 cm-1 Golden Gate Diamant ATR-Einheit 5200 cm-1 bis 650 cm-1 	 Spektrenvergleich mit Referenzproben Spektrenvergleich mit hausinterner Datenbank zur Materialbestimmung Kunststoffidentifizierungen Silikonnachweis Detektieren und Identifizieren funktioneller Gruppen Bestimmung schwerflüchtiger Kohlenwasserstoffe

UN-Vis-NIR Spektrophotometer	Technische Daten	Anwendungsbereich
	 Varian Cary 500 Scan Wellenlängen-Bereich: 200 nm – 2500 nm Ulbrichtkugel (250 nm - 2500 nm) 	 Messung von Reflexion Messung von Transmission



Thermogravimetrische Anayse (TGA)	Technische Daten	Anwendungsbereich
	 Perkin Elmer TGA7 Wiegegenauigkeit: bis zu 10 ppm Probenkapazität: bis zu 50 μl Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 1000°C Heiz- und Kühlraten: 0.1 bis 200°C/min in 0.1°C Schritten 	 Füllgradbestimmung von anorganischen Füllstoffen in Kunststoffen (z.B. Glasfasern) Thermische Stabilität Ausgasung

Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC)	Technische Daten	Anwendungsbereich
WELLER TOLEDO MATTER	 Mettler-Toledo DSC5+ Temperaturbereich: -90°C bis 700°C Heizrate: 0.001 bis 200 K/min Messmethode: Leistungskompensation oder Wärmestromdifferenz 	 Materialcharakterisierung (Schmelzpunkt, Glasübergang, Kristallisation, Phasenübergänge) Aushärtung von Klebstoffen (Enthalpie, Kinetik)



Thermomechanische Analyse (TMA)	Technische Daten	Anwendungsbereich
MERT F.R. TOLEDO	 Mettler Toledo TMA/SDTA 2+ IC/600 Temperaturbereich: -80°C bis 600°C Maximale Probenlänge: 20 mm Messbereich (Länge): -5 mm bis 5 mm Kraftbereich: -0.1 N bis 1 N Längenauflösung: 0.5 nm 	 Messen von Längenausdehnungskoeffizienten Glasübergangstemperatur E-Modul Messungen

Oberflächenspannungsmessgerät	Technische Daten	Anwendungsbereich
	 Surftens Basic Ermittlung der Oberflächenspannung mittels Kontaktwinkelmessung 	 Ermitteln der Oberflächenbeschaffenheit in Hinblick auf gute Haftung, zum Beispiel für Klebstoffe und Lackierungen



Rheometer	Technische Daten	Anwendungsbereich
	 Anton Paar MCR 302 Temperaturbereich -40°C bis +200°C Kegel-Platte Platte-Platte Oszillation 	 Messung von Viskosität Topfzeitbestimmung Oszillation zur Ermittlung von z.B. Verlust- und Speichermodul

Farbmessgerät	Technische Daten	Anwendungsbereich
TOTAL MISCOL	 Spectrophotometer CM-700d Farbbestimmung im CIE L*a*b Farbraum Normlicht D65 für Tageslicht und F11 für Kunstlicht Wellenlängen-Bereich 400 nm bis 700 nm 	 Erkennen von Farbunterschieden Vergleich mit RAL-Farben



Glanzgradmesser	Technische Daten	Anwendungsbereich
	 Reflektometer REFO 3 Glanzgradmesser für die Winkel 20°/60°/85° 	Quantitative Messmethode zur Bestimmung von Mattheit / Glanz

Schichtdickenmessgerät	Technische Daten	Anwendungsbereich
	 Fischer Isoscope MP30 Wirbelstrom-Schichtdickenmessgerät Messbereich von 10μm bis 1000μm 	Wirbelstrommesssonde zur Messung der Dicke von elektrisch nicht leitenden Schichten auf Nichteisenmetallen (Iso/NF)



pH / Konduktometer	Technische Daten	Anwendungsbereich
	 Metrohm 914 pH/Conductometer pH-Bereich: -13.000 - +20.000 Leitwertbereich: 0.1μS – 500 mS 	 pH- /Leitfähigkeitsmessgerät zur Messung von pH/mV/Leitfähigkeit/TDS/Salinität und Temperatur. Bsp. Abwasseranalyse

Digitaler Messprojektor	Technische Daten	Anwendungsbereich
	 Keyence IM 8030 T Präzisionsmessmodus: Bildfeld 225 x 125 mm (Standardmessmodus 300 x 200 mm) Messgenauigkeit (±2σ): ±2 μm Wiederholgenauigkeit ±0.5 μm Zusätzliche Messmöglichkeiten: Lichttaster Messung Höhenmessung Taster 	 Automatisierte Messungen Gleichzeitige Messungen an mehreren Teilen Masshaltigkeitsprüfungen Messung von Bezügen in mehreren Achsen



Interferometer	Technische Daten	Anwendungsbereich
Verific 2799	 Zygo Verifire™ HDX Optische Öffnung: 6" Referenzplate: 6" Ultraflat Auflösung: 11.6 MPix 	 Oberflächenabweichungen Planspiegel Wellenfrontfehler optischer Systeme

Refraktometer	Technische Daten	Anwendungsbereich
METTER TOLEDO	 Mettler Toledo Refractometer Excellence R4 Berechnungsindex Bereich: 1.32 - 1.70 Temperatur Bereich: 0 - 100°C 	 Messung des Berechnungsindex von flüssigen Proben Messung des Berechnungsindex von dünnen Folien